# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR05/000223

International filing date: 27 January 2005 (27.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR

Number: 10-2004-0067324

Filing date: 26 August 2004 (26.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

: 특허출원 2004년 제 0067324 호

Application Number

10-2004-0067324

출 원 년 월 일 Date of Application

: 2004년 08월 26일 AUG 26, 2004

원 Applicant(s)

: (주)참조엔지니어링 CHANGJO ENGINEERING CO.,LTD.

2005 년

**COMMISSIONER** 



#### 【시지사항】 특허춤원서

[서류명]

```
[권리구분]
                      특허
                      특허청장
[수신처]
                      2004.08.26
[제출일자]
                      대기압 대면적 플라즈마 발생장치
[발명의 명칭]
                      COLD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATOR FOR A WIDE SURFACE PLASMA TREATMENT
[발명의 영문명칭]
[조원인]
 [명칭]
                      ( 주)창조엔지니어링
  (출원인코드)
                      1-2003-028259-7
[대리인]
 [성명]
                      정태영
  [대리인코드]
                      9-2001-000339-7
                      2004-050923-1
 【모괄위임동록변호】
[대리인]
                      지현조
 [성명]
  [대리인코드]
                      9-2002-000141-1
                      2004-050924-9
 [포괄위임등록번호]
[발명지]
 [성명]
                      강방원
 [출원인코드]
                      4-2002-002570-2
[우선권주잠]
 [집원국명]
                      특히
  (출원종류)
                      10-2004-0027200
  [출원변호]
                      2004.04.20
  [출원일자]
 (중명서류)
                      참부
                      청구
[심시청구]
                      공 1
특히법 제42조의 규장에 의한 출원, 특허법 제60조의 규
전에 의한 출원십시 를 청구합니다. 대리인
성태명 (인)
지현조 (인)
[취지]
```

43-1

```
[수수료]
[기본점원료] 0 면 38,000 원
(기본점원료] 42 면 0 別
[우산권주장료] 1 건 20,000 원
[삼시정구료] 16 항 621,000 원
[함계] 679,000 원
[감면사유] 소기업(701라면)
[감면수 수수료] 217,700 원
```

# [요약서]

[요약]

대기압 저온 플라즈비를 안정되게 제공할 수 있는 플라즈비 발생정치가 개시된다. 플라즈비 발생정치는 기능 형상의 전원국, 전원국의 둘레를 담는 유전체막, 전원국에 인접하게 배치되는 보조 플라즈마 접지국, 반응기스를 제공하기 위한 가스 유입부, 및 전원국으로 인가되는 RF 전원을 제어하는 전원 컨트롤러를 포함하며, 플라즈마 발생장치가 작동하는 동안, 전원 컨트롤러는 전원국 및 보조 플라즈마 접지국 사이에 보조 플라즈마를 유자하는 것을 특징으로 한다. 플라즈마 발생장치는 대기압 하에서 저온 플라즈마를 생성할 수 있으며, 보조 플라즈마를 이용함으로써 안정된 플라즈마를 제공할 수 있다. 특히, 전원의 공급이 불안정한 교주파 전원을 사용하는 경우에도 보조 플라즈마가 안정적인 플라즈마 소스로서 기능을 하기 때문에 균인하면서 대면적에 적용된 수 있는 글로우 플라즈마를 생성할 수가 있다.

[네표도]

도 5

[색인어]

대기압 저온 플라즈마, 보조 플라즈마

.....

# [빌명의 명칭]

대기와 대면적 플라즈미 발생장치 (COLD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATOR FOR A WIDE SURFACE PLASMA TREATMENT)

【명세시】

#### 【도면의 간단한 설명】

도 1은 종래의 DBD 빙전법을 설명하기 위한 개략도이다.

도 2는 글로우 끌다즈마의 특성을 설명하기 위한 전류-전압 특성 곡선을 나타낸 그래프이다.

도 3은 본 변명의 제1 선시에에 따른 품라즈마 반생장치의 보조 몰라즈마를 선명하기 위한 개략도이다.

도 4는 세1 실시예에 따른 플라즈마 발생장차의 보조 플라즈마 및 메인 플라즈 마를 설명하기 위한 개략도이다.

도 5는 제1 신시예와 유시한 본 반명의 다른 신시예에 따른 끝라즈마 반생장치 등 설명하기 위한 개력도이다.

도 G은 본 발명의 세2 실시예에 따른 플라즈미 발생장치를 도시한 단면도이다.

도 7은 제2 실시예에 따라 즐라즈마 발생장치기 작동하는 과정을 설명하기 위한 단면도이다.

도 8은 세2 실시예외 유사한 본 발명의 다른 실시예에 따른 끝라즈마 발생장치 를 설명하기 위한 단면도이다.

도 9 맛 도 10은 세2 실시예와 유시한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 플라즈 미 발생장치를 설명하기 위한 단면도이다.

도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 플라즈마 발생장치를 설명하기 위한 단면 도미다.

도 12는 세3 실시예외 유시한 본 발명의 다른 실시예에 따른 플리즈미 발생장치 줄 실명하기 위한 단면도이다.

도 13은 제3 실시에와 유사한 본 발명의 또 다른 실시에에 따른 플라즈마 발생 장치를 설명하기 위한 단면도이다.

도 14는 본 발명의 제4 실시에에 따른 플라즈마 발생장치의 단면도이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100,200 : 플라즈마 발생장치 110,210 : 전원국

120,220 : 유전체막 130,230 : 보조 플라즈미 접지극

132,232 : 캐패시턴스 접지극 235 : 접지 몹시

140,240: 메인 끝라즈마 전지국 150,250: 가스 유입부

160,260 : 건원 컨트롭리

(발명의 상세한 설명)

(발명의 목적)

(발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술)

- 본 방명은 대기입 대면적 플라즈마 발생장치에 관한 것으로서, 보다 자세하게는, 대기입 하에서 인정된 지온 글로우 방전 플라즈마를 제공할 수 있는 대 기업 대면적 플라즈마 발생장치에 관한 것이다.
- (21) 블라즈마(Plosmo)는 이온화된 기체로서, 플라즈마를 구성하는 입자들은 기체, 액체, 교체 등의 에너지 정벽을 쉽게 뛰어 넘어 원자 및 분자 사슬을 끊고, 새로운 문자 및 원자를 재결합할 수 있다. 따라서 즐라즈마는 다른 방법으로는 도달하기 어려운 화학반응성과 불리반응성을 쉽게 제공한다는 이점이 있으며, 이러한 이점으로 인해 여리 신업 분야에서 널리 사용되고 있다.
- 실제로 현대 신업에서 플라즈마의 응용기술은 고기능, 고강도, 고가공성을 요구하는 공실에서부터, 각종 소재의 표면처리, 이온주입, 유기-무기막 중착 및 세거, 세 정작업, 독성물실의 세거, 삼균 등 첨단재료나 전자, 환경산업에 이르기까지 많은 분이에서 시도되고 있다. 또한, 플라즈마 가공기술은 기존의 기계가공기술의 한계를 쉽게 뛰어 넘볼 수 있기 때문에 미세 패단이 필요한 반도세, LCD, MEMS 등에서는 세움 및 부꿈을 제조하는 핵심정비로서 현대 산업공정에서 사용되고 있다.
- 전환 하지만, 총래의 플라즈마는 교온 및 진공의 분위기 하에서 생성되어야 하기 때문에 플라즈미 기공기술을 실제로 응용하는 데에는 많은 어려움이 있었다. 일단, 플라그타를 생성하기 위해 주변 온도를 고온으로 조절하면, 낮은 온도 하에서 처리되어

야 하는 폴리머 등의 물질에 악영향을 미칠 수가 있으며, 순간적으로 처리되어야 하는 물질 등에서는 처리 조건을 제어하기가 어렵다는 단점이 있다. 또한, 플리즈미를 진공에서 생성하기 위해서는 닫힌 시스템을 형성해야 하는데, 닫힌 시스템으로는 물질이 이동하면서 수행되어야 하는 연속공정이나 자동화 공정에서 구현화하기가 어렵다는 단점이 있다. 또한, 진공 챔버를 형성하기 위한 고가의 진공장비 구입 및 유지해야 하는 부담도 있다.

마라서, 저온 플라즈마를 진공이 아닌 대기압 조건에서 연속 공정으로 사용할수 있다만, 기존의 진공 저온 플라즈마의 단한 시스템에서 구현하기 어려웠던 연속공정 및 자동화 공정을 실현할 수 있을 것이며, 플라즈마 가공을 구현하는 시스템 자체기 단순하게 되어 산업적으로 무한하게 응용될 수 있을 것이다. 또한, 대기압 저온 플리즈미 가공이 산업 라인에 포함됨으로써 실시간으로 플리즈미 가공을 수행함으로써 생산성을 현지하게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

일 예로, 정보기술, WEMS, 반도체, 나노, 바이오 기술 등을 구현하는데 있어서
 더욱더 고기능성, 고강도, 고메모리, 고집적도를 가진 부품들이 요구되고 있다.

이러한 습식재정의 문제점을 해결하기 위해서 여러 가지 UV, 오픈, 이신화탄소. 대기압 자온 플라즈마 등의 건식 처리방인들이 최근에 재시되고 있다. UV나 오픈 플라스마 처리의 경우, 오픈과 같은 환경오염률질의 과다배출, 처리속도의 현계, 처리

기능의 세한, 유지보수의 어려움 등과 같은 문세점이 있다. 또한, 국저온 이산화탄소 처리의 경우, 고기의 장비, 처리속도의 한계, 처리기능의 한계리는 어려움이 있다. 이에 내기압 저온 플라즈마는 이러한 습식처리의 문세점을 해결하고, 기존의 건식처 리의 어려움까지 해결할 수 있는 강력한 기공방법으로 대두되고 있다.

- 대기압 저운 플라즈마의 대기압 방전에서 시스템의 기압 증가는 전자 자유운동 기리 (mean free path)의 현지한 감소를 수반하며, 이에 따라 전기방전 조건의 국단화 를 요구한다. 따라서 기존 기술에 의한 대기압 전기방전은 아주 강한 전장을 요구하 기 때문에 진공 방전에 비해 엄청나게 큰 전압을 필요로 하는 문제를 야기하게 된다. 따라서 대기암에서 쉽고 자렴하게 그리고 대팅으로 플라즈마등 생신하기 위한 기술이 필요시 되고 있다.
- 이러한 요구에 대응하여, 현재 개발 중인 대기업 저는 플라즈마 발생장치 중 대부분이 DBD(Dielectric Barrier Discharge) 방선법을 사용하고 있다. DBD 방전법은하나 이상의 유전체(Dielectric Barrier)를 선극에 발착시켜 플라즈마를 방선시키는 방법으로서, 진공상태에서나 가능한 글로우(glow) 방전을 생성할 수 있다는 장점이었다. 참고로, 본 명세서에서 대기압이라 함은 과학 정의에 따른 대기업 외에도 그와유사한 대기업 부근의 압력도 포함한다고 할 것이다.
- <30> 도 1은 총래의 DBD 방전법을 실명하기 위한 개략도이다.
- 9) 도 1을 참조하면, 클라즈마 발생장치(10)는 전원극(20) 및 접지극(30)를 포함하며, 접지극(30)을 바라보는 전원극(20)의 표면에는 유전체막(40)이 형성되어 있다. 전원극(20)에 소경의 주파수를 갖는 BF 전원을 인가함으로써 대기와 하에서도 전원극 (20) 및 접지극(30) 사이에 지온 플라즈마가 생성될 수 있으며, 전원극

(20) 및 접지국(30) 사이에 비활성기스를 포함하는 반응가스가 제공함으로써 오존 및 리디칼 등과 같이 활성이 높은 입자를 쉽게 대량으로 생성할 수가 있다. 이때 생성 되는 플라즈마는 피치리들의 열 변형을 일으키지 아니할 정도로 온도가 낮기 때문에, 금속뿐만 아니라 즐리스틱 및 유리등의 재질 등도 처리할 수 있으며, 전원극(20) 및 접지극(30) 사이를 통과하는 피치리를의 표면 상에 세정이나 산화막 형성 등을 수행 할 수 있다.

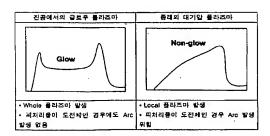
- 또한, DBD 방전법에 의한 플라즈마 발생장치(10)는 대기압에서 방전할 수 있기 때문에 진공 방전에 의한 플라즈마 발생장치에 비해서 훨씬 지렴하고, 공간에 대한 제익을 기의 받지 아니하며, 실시간(in-line) 연속공정 또는 자동화 공정에도 격용할 수 있는 등 그 적용기능분야기 훨씬 넓어진다.
- DBD 병진법에 의한 플라즈마를 생성하기 위해서, 일반적으로 전원극(20)에는 약 400KHz 이하의 저주파 전원인 인가된다. 저주파 전원을 이용하게 되면, 동일한 파워 조건에서 저주파 전원의 전압이 교주파 전원의 전압보다 높기 때문에, 저주파 전원에서 불라즈마기 더 용이하게 발생된다. 하지만, 저주파 전원을 사용하는 경우에는 전류가 작고 생성되는 플라즈마의 민도도 낮기 때문에 처리 속도가 낮다는 문제점이 있다. 또한, 피치리물이 급속인 경우에는 아크(Arc) 및 시료의 전하축적으로 인한 사료 손상(charge dasage)가 발생하는 문제점이 있고, 대기업에서라도 열린 공간에서는 급모우 플라즈마를 구현하기 어렵다는 단점이 있다.
- 저주파 전원에 비해서 약 13.56kHz 이상의 교주파 진원에서는 동일 파워 조긴에서 상대적으로 낮은 진입을 유지하게 되며, 전류가 저주파 진원에 비해 10~100

배 이상 흐르게 된다. 따라시 고주파 전원을 사용하는 경우에는 저주파 전원을 사용하는 경우보다 상대적으로 높은 밀도의 플리즈미를 생성할 수기 있으며, 플리즈미를 이용한 가공기술의 처리 속도도 현저하게 증가시킬 수 있다.

- 하지만, 고수파 전원을 사용하면 작은 면적이라도 플라즈마 발생에 필요한 전력 소모가 크고, 플라즈마가 발생하더라도 발생한 플라즈마가 끊인정하여 피치리물이 이 송되는 도중에도 플라즈마가 꺼져 버리는 문제가 발생하고 있다. 또한, 금속 재질의 피치리물을 가공하는 경우에는 높은 파워 때문에 아크가 발생하는 위험이 상당이 높 다는 문제도 있다.
- 또 2는 금로우 플라즈마의 특성을 실명하기 위한 전류-건압 특성 곡선을 나타낸 그래프이다.
- 도 2를 참조하면, 정상적인 글로우 플라즈미语 생성하는 경우의 전류-전압 독성 목선은 두 지점(B, E)에서 피크(peak)를 가지며, 양 피크 간의 전류 차가 불수독 인정된 글로우 플라즈미를 생성한다고 할 수 있다. 조기 상대(A)부터 피워를 시시하 중기사기면 전압 및 전류가 증가하게 되고, 첫 번째 피크(B)를 통과하면서 글로우 플라즈마가 발생하기 시작한다. 그로 인해 전국간의 전압은 급격히 떨어지게 되고, 일정구간 동안은 파워를 증기시켜도 전류(C-D)만 증기하고 전압을 일정하게 유지된다. 이와 같이 전입이 일정한 구간에서 정상적인 글로우 플라즈마가 생성되며, 이구간이 넓을수록 도체 물질이 전국 간을 통과하는 등의 환경 변화가 있어도, 아크 발생 없이 안정된 몰라즈마를 생성할 수가 있다. 그러다 일정 파워 이상이 공급되면 비정성 근로우 불라즈마가 생성되며(D-E). 두 번째 피크(E)를 통과하면서 진입이 감소하게 되고, 아크가 발생하게 된다.

도 2예 도시된 전류·건압 특성 곡선은 이상적인 곡선으로시 진공 상태에서 골로 우 플러즈미를 생성하는 경우에 해당하며, 주변의 변화 요인이 많은 내기압 하에서는 글로우 플라즈마를 생성하는 것이 어렵다.

#### <39> 【丑 1】



(표 11은 진공에서의 글로우 급라스마급 항성함 때와 대기업 하에서 글로우 급 라즈마급 형성할 때를 비교함 수 있도록, 각각의 전류-건입 독성 곡선을 정리한 것이다. [표 1]에 정리한 바와 같이, 총래의 대기업 곱라즈마급 형성하는 전류-건입의 독 성 곡선은 진공에서의 조건과는 달라, 대부분 한 개의 피크를 가지며 정상적인 글로 우 플라즈마급 형성하는 구간을 찾기가 어렵다. 설령 정상적인 글로우 플라즈마를 형성하는 구간을 찾기가 어렵다. 설령 정상적인 글로우 플라즈마를 형성하는 구간을 찾기가 어렵다. 설령 정상적인 글로우 플라즈마를 행성하는 구간이 있다고 하여도 그 염역이 이후 잡기 때문에 인정적인 글로우 플라즈마를 생성하기가 어렵고, 급속째의 피치리물이 문과하면 비로 이크가 발생하여 플리즈마 가공 시리가 어려워진다.

- 성요한 비와 같이, 종래의 대기압 플리즈미 기공기술은 글로우 플리즈미의 구현, 플리즈미의 불안정성, 금속 피처리물에 대한 이크 발생, 대면적 플리즈미 구현
   의 어려움, 처리속도의 세한, 고밀도 플라즈마의 생성 등의 문세점을 갖고 있다.
- 독히, 피처리물이 금속인 경우에 플라즈마의 안성성은 금속 재료의 표면 거칠기, 형상, 패턴의 크기 등에 의해서 크게 최우되고 있다.

[발명이 이루고자 하는 기술적 괴제]

- 석3> 본 발명은 건술한 바와 같은 종래의 대기압 지온 플라즈마 발생장치의 문제점에 착안하여 제안된 것으로서, 본 발명의 일 목격은 글로우 플라즈마를 안정하게 생성하 기 위한 플라즈마 발생장치를 제공하는 것이다.
- 본 발명의 다른 목적은 플라즈마의 생성 및 소멸을 자유롭게 제어할 수 있는 플라즈마 발생장치를 제공하는 것이다.
- 본 발명의 또 다른 목적은 대면적의 플라즈마 생성이 용이한 플라즈마 발생장치를 제공하는 것이다.
- 본 발명의 또 다른 목적은 비금속은 물론 금속표면 처리시에도 글로우 끝라즈마 가 피처리꾼에 직접 닿도록 한 수 있는 끝라즈마 변생장치분 제공하는 것이다.
- 47> 본 방명의 또 다른 목적은 대기압의 열린 공간에서 설치 조건의 제약을 적게 반는 플라즈마 발생장치를 제공하는 것이며, 본 발명을 통해서 실시간의 연속공정을 통해서 즐리즈비 세정, 애싱, 애싱, 증착 및 기타 기공처리를 신속하게 수행할 수 있게하는 것이다.

#### [발명의 구성]

- 성융한 목적들을 당성하기 위한 본 발명의 바람직한 실시에에 따르면, 플라즈마 빈생정치는 가능형의 진원극, 유전제막, 보조 플라즈마 접지극, 가스 유입부 및 진원 컨트롤러를 포함한다.
- 전원국과 피처리좋은 소경의 간격만큼 이격되어 있으며, 전원국에 충문한 피워의 RF 전원이 인가될 때 전원국과 피치리를 사이에 메인 플라즈마(main plasma)가 발생할 수 있다. 일반적으로 피치리들이 금속인 경우에는 별도의 메인 플라즈마를 생성할 수 있지만, 피처리를이 비금속인 경우에는 별도의 메인 플라즈마를 생성할 수 있지만, 피처리를이 비금속인 경우에는 별도의 메인 플라즈마 접지국을 신치함으로써 메인 플라즈마를 생성할 수가 있다.
  - 천원극의 물레로는 실리콘, 폴리이미드 등의 내열성 폴리미 또는
     알루비니 (A1203), 석영 (Si02) 등의 산화점로 구성된 유전체막이 제공된다. 유전체막은 전원극 및 검지극 사이에 개재됨으로써 아크 발생을 최소화하고 글로우 플라즈마기 안정하게 생성되도록 보조하는 기능을 한다.
- 51> 진원국을 포함하는 유진체막에 인접하게 보조 플라즈마 접지국이 배치되며, 바 립적하게는 전원국 및 피치리를 간의 거리보다 진원국 및 보조 블라즈마 접지국 간의 거리가 짧도록 한다. 따라서, 플라즈마 발생장치가 작동하는 동안, 전원 컨트롭러는 보조 플라즈마 접지국 및 전원국 사이에 작은 파워의 RF 전원을 제공하여도 보조 를 라즈마를 항상 유지할 수 있다. 그리는 동안 메인 플라즈마를 형성하기 위해서 높은 파워의 RF 전원을 제공하면, 전원국 및 피치리를 사이에 메인 플라즈마가 발생하며, 이때 보조 플라즈마로부터 플리즈마 상대가 쉽게 전이되어 메인 플라즈마는 신속하게 생성됨 수가 있다.

- 422 설험에 따르면, 본 발명에 따른 끝라즈마 발생장치는 보조 플라즈마를 사용함으로써, 도 2에 도시된 것과 같은 전류-전압 특성 곡선을 생성할 수가 있다. 따라서, 진공에서 글로우 플라즈마를 생성하는 것과 같이 내기압에서도 두 개의 피크를 가지며 넓은 글로우 플라즈마 영역을 생성하게 된다. 따라서, 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치는 안정된 글로우 플라즈마를 형성할 수 있으며, 금속의 피워리물을 사용하는 경우에 이크 없이 플라즈마가 직접 피워리물에 직접 닿을 수 있도록 전원극 및 피처리물 간의 거리를 가깝게 유지할 수가 있다.
- 특히, 약 13.56kHz의 고주파 천원을 사용하는 경우에는 메인 플라즈마의 상대가 매우 불인정하며 중간에 꺼져 비리는 경우가 자주 있을 수 있지만, 본 발명과 값이보조 플리즈마를 유시하는 경우에는 보조 플리즈마로부터 플리즈미 상태를 쉽게 전이할 수 있기 때문에 메인 플라즈마를 꺼지지 않게 유지하면서 균일한 플리즈마를 제공할 수가 있다.
- 보조 플라즈마를 유지하는 동안, 가스 유입부를 통해서 전원국 및 보조 플라즈마 접지국 사이로 힘듭, 아르곤 등의 비원성 가스를 공급하거나, 이를 비원성 가스에 신소 또는 집소 가스를 미당 혼합한 변용가스를 공급함으로써 완성 라다칼의 양을 국대회시킨 수가 있다.
- 생순한 비와 같아. 전원 컨트롭러는 전원국으로 인가되는 RF 전원을 제어한다. 즉, 메인 플라즈마를 발생하지 않아도 보조 플라즈마를 발생할 수 있을 정도의 작은 파워의 진원을 항상 제공하며, 전원의 파워를 증가시켜 피치리문을 처리할 수 있는 메인 끌라즈마를 발생한다. 약 13.56 kHz 이상의 고주파 진원을 사용하는 경우에는 매청 박스 또는 그의 유사한 기능을 포함할 수도 있다.

\*\*\* 총 개의 내기압 지은 플라즈미에서는 금속의 피처리물을 치리할 때 이크가 발생하는 문세점이 있으며, 이를 해결하기 위해 금속의 피처리물로부터 전원국을 멀리 될어뜨려 플라즈마를 발생시키고 있다(reacte plessa), 하지만, 이때 발생하는 즐라즈마는 직접 피치리물에 닦지 못하며, 즐라즈마에 의해서 생성되는 라디칼 등의 인자만 피치리물에 도달하기 때문에 그 처리속도가 현저하게 느리다는 단점이 있다. 하지만, 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치는 금속의 피치리물이 통과하여도 아크 발생을 억제한 수 있으며, 피처리물이 전원국을 기갑게 통과하도록 하여 금속의 파치리물에 끝라즈마가 직접 당도록 할 수도 있다. 플라즈마가 직접 피치리물을 가공하기 때문에 고가공성 피처리물도 처리할 수 있으며, 처리속도 또한 현저하게 증가시킬 수가 있다

<57> 이히 점부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명한다.

하지만, 본 발명의 권리범위가 하기의 실시예름에 의해서 한정되거나 제한되는 것은 아니다.

또 3은 본 방명의 제1 실시에에 따른 출라스마 발생장치의 보조 출라스마를 설명하기 위한 개력도이며, 도 4는 제1 실시에에 따른 중라스마 발생장치의 보조 중라 즈마 및 매인 공라즈마를 설명하기 위한 개력도이다.

- 도 3을 참조하면, 제1 실시예에 따른 플러즈미 발생장치(100)는 전원국(110). 유전제막(120). 메인 플라즈미 접지국(140). 보조 플러즈미 접지국(130). 기스 유입 부(150). 및 전원 컨트롭러(160)를 포함한다.
- 선원곡(110)은 원통형으로 형성된 스테인리스 스턴 또는 알루미늄 합금 등의 금속이며, 전원 컨트롤러(160)와 전기적으로 연결되어 있다. 전원 컨트롤러(160)에 의해서 전원극(110)에는 RF 전원이 인가된다. 사용자의 의도에 따라서 지주파 전원 또는 고주파 전원이 인가될 수 있다. 도시된 바와 같이, 전원 컨트롤러(160)에서는 기본적으로 보조 플라즈마(Auxiliery Plasma)(AP)를 생성할 수 있는 정도의 전원이 공급되고 있으며, 전원극(110) 및 보조 플라즈마 접지극(130) 사이의 긴격이 아주 중고면적이 작기 때문에 작은 띄워의 전원으로도 용이하게 보조 플라즈마(AP)를 유지할수가 있다.
- 전 실시예에 따르면, 전원국(110)은 원통형으로서 그 축 중심은 직선형으로 곧 게 형성된다. 하지만, 전원국은 피처리불의 형상에 따라 오목 또는 급득하게 만곡됨 수도 있으며, 피치리물의 형상에 따라 부분적으로 평면이 아닌 곡면을 포함하는 표면을 가진 수도 있다. 혹면 처리된 표면을 갖기 위해서 전원국을 덮는 유전체막은 실리 콘 또는 준리이미도와 같이 신축성이 있으면서 연인 재절로도 구성된 수가 있다.
- 전원국(110)의 둘레에는 알루미나, 식영, 실리곤 또는 세라먹으로 구성된 유전 세막(120)이 형성된다. 유전세막(120)은 전원국(110)의 주변을 따라 형성된 천연체로 서, 진원국(110)과 주변 접지극돌과의 직접적인 접촉을 차단한다. 또한, 유진세막 (120)은 매인 플라즈마(VP)를 생성하는 동안에도 아크 발생을 억제하여 진원국(110)

및 피처리용(M) 시이에 글로우 방전이 이무어지도록 보조하는 기능도 할 수 있다. 여기서 유전체막(120)은 약 0.1~10mm의 두메로 형성된다.

- 보조 클라즈마 접지국(130)은 유전체막(120)에 의해서 덮인 전원국(110)의 축면하단에 인접하게 위치한다. 보조 플라즈마 접지국(130)은 작은 파워의 전원이 전원국(110)에 인가되어도 보조 플라즈마(AP)를 생성할 수 있어야 하며, 이를 위해서 전원국(110)으로부터 약 0.1-20mm 정도의 긴격으로 인접한 매치된다. 또한, 보조 플라즈마 접지국(130)은 전원국(110)과 나란하게 배치되어 있기 때문에, 보조 플라즈마(AP)도 전원국(110)을 따라 길게 형성된다. 따라서 보조 플라즈마(AP)가 매인 플라즈마(MP)로 전이될 때에도 전 구간에 걸쳐 신속하게 전이될 수가 있다.
- 56> 다당의 오존 및 라디칼 이온을 형성하기 위해서 반응가스가 전원국(110) 및 보조 플라즈마 접지국(130) 사이로 공급된다. 이름 반응가스는 펜륨(He), 이르곤(Ar) 등의 비활성 가스이거나, 이들 비활성 가스에 마당의 산소 또는 실소가 혼합된 반응가스들로서, 이들 반응가스는 가스 유입부(150)를 통해서 외부모부터 선국 사이로 공급되며, 전원국(110) 및 보조 플라즈마 접지국(130)의 사이를 따라 전체적으로 균임하게 공급된다. 전원국(110) 및 보조 플라즈마 접지국(130) 사이로 공급된 반응가스는 강한 지기장에 의해서 해리되며 이리한 과정을 통해 반응가스로부터 플라즈마를 생성한다.
- 62> 메인 플라즈미 잡지국(140)는 전원국(110)의 하부에 위치하며, 전원국(110)

으로부터 소청의 간격만큼 이격되어 배치된다. 메인 플라즈마 접지국(140)은 전원극 (110)의 RF 전원에 대응하여 메인 플라즈마 (Main Plasma) (MP)를 생성하기 위한 것으로서, 전원국(110)에 인가되는 전원이 일정 파워 이상으로 증가하면 메인 플라즈마 (MP)가 생성될 수 있다. 피치리율이 금속인 경우에는 메인 플라즈마 접지국(140) 없이도 메인 플라즈마를 형성할 수 있지만, 피처리율이 비금속인 경우에는 전기장을 형성할 수 있도록 메인 플라즈마 접지국(140)이 있어야 한다. 메인 플라즈마 접지국은 전기장을 형성하기 위한 것으로서, 진원국에 대응하는 접지를 형성할 수 있는 것이라면 접지 형태나 접지 위치에 대한 엄격한 제한은 없다고 될 수 있다. 예를 들어, 본발명의 다른 실시에에 따르면, 피처리율이 가공 처리되는 동안 지속적으로 움직이는 경우에는 진베이어 벨트 자체가 메인 플라즈마 접지국으로 사용될 수도 있으며, 진베이어 벨트는 접지 상태를 유지함으로써 유효한 접지국으로서의 기능을 할 수 있다.

- 도 4를 참조하면, 피치리물(W)이 전원국(110) 및 메인 플라즈마 접지국(140) 사이에 위치하고 있다. 이때, 전원 컨트롤러(160)는 증가된 파워의 RF 전원을 전원국(110)에 인가하고, RF 전원의 파워가 증기됨에 따라 전원국(110)및 피치리뮬(W) 사이에는 글로우 즐라즈마가 생성된다.
- 전원국(110)과 보조 플라즈마 접지국(130) 사이에는 항상 보조 플라즈마(AP)가 형성되어 있다. 따다서 매인 플라즈마(MP)가 생성될 때 보조 플라즈마(AP)의 플라즈 미 상태기 매인 플리즈미(MP)로 쉽게 전이될 수 있으며, 본 실시에에 따른 플리즈미 발생장치(100)는, 총래의 플리즈미 발생장치에 비해, 훨씬 안정되면서 전력의 손실이 적은 플라즈마를 생성할 수가 있다.

- "
  " 비인 플라즈미(MP)를 유지할 수 있는 전력에 비해 보조 플라즈미(AP)를 유지할 는 전력은 미비하기 때문에, 피처리를(M)을 가공하고 있는 동안에도 보조 플라즈마(AP)는 꺼집 없이 안정하게 플라즈마 상태를 유지할 수 있다. 따라서 공급되는 전원이 중안정하여 배인 플라즈마(MP)의 상태가 불안정하게 되어도, 안정된 보조 플라즈마(AP)로부터 플라즈마 상태가 메인 플라즈마(MP)로 수시로 전이될 수 있으며, 메인 플라즈마(MP)도 꺼짐 없이 안정된 상태를 유지할 수가 있다.
- 도 5를 감조하면, 제1 실시에의 플라즈마 발생장치(100)에 비해서 본 실시에에 따른 플라즈마 변생정치(101)는 캐패시턴스 접지국(132)을 더 포함한다. 캐패시턴스 접지국(132)은 진원 건트롭러(150)로부터 공급되는 RF 진원에 성능하여 캐패시턴스를 형성하고, RF 전원에 의해 인정된 플라즈마를 형성하도록 보조하는 기능을 한다.
- (73) 개매시턴스 접지국(132)은 전원국(110) 및 유건체막(120)을 수용함으로써 전원
  국(110) 및 유건체막(120)을 장착하는 몸체기 될 수 있으며, 보조 클리즈마 검지국
  (130) 및 캐래시턴스 접지국(132)은 상호 일체로 형성되어 하나의 접지 몸체를 구성
  할 수도 있다.

# <74> 실시예 2

- <75> 도 6은 본 발명의 제2 실시에에 따른 플라즈마 발생장치를 도시한 단면도이며, 도 7은 제2 실시에에 따라 플라즈마 발생장치가 작동하는 과정을 설명하기 위한 단면 도이다.
- (230) . 유전세막(220) . 메인 플라즈마 접지극 (240) . 보조 플라즈마 접지극 (230) . 개패시턴스 접지극(232) . 가스 유입경로(250) . 및 전원 컨트롭리(260)를 포함한다. 보조 플라즈마 접지극(232) 은 스테인리스 스틸 또한 한다. 보조 플라즈마 접지극(230) 및 캐패시턴스 접지극(232)은 스테인리스 스틸 또는 일루미늄 합금으로 구성되며, 일체를 이루며 하나의 접지 몸체(235)를 형성한다. 점지 몸체(235)의 하단에는 피치리물(세)의 이송경로와 수직하게 원통형의 흩이 형성되며, 상기 흩의 하단부는 부분적으로 개방되어 전원극(210) 및 유전체막(220)이 함께 좀 내로 섞임될 때, 유전체막(220)의 일부가 접지 몸체(235)의 하단으로부터 노출된다. 따라서 전원극(210)에 의해서 메인 플라즈마(세)가 형성될 때에도 넓은 면격에 검색 플리즈마기 균임하게 형성될 수가 있다.
- (77) 피치리중(N)은 이송롭러(R)에 의해서 접지 몸체(235) 및 메인 플라즈마 접지극
  (240) 사이를 연속적으로 통과하며, 플라즈마 발생장치(200)는 필요한 지점에서 메인 플라즈마를 생성하여 플라즈마 가공치리를 연속적으로 알 수가 있다.
- ·75 전원극(210)은 원통형으로 형성되며, 스테인리스 스딜 또는 알루미늄 합금 등의 금속으로 구성된다. 전원극(210)은 전원 컨트롤러(260)와 전기적으로 연결되어 있으며, 진원 컨트롤러(260)에 의해서 잔원극(210)에는 RP 전원이 인가된 수 있다.
- 73> 전원 컨트롭리 (260)는 임피턴스 매성박스(262)를 포함하며, 교주파 전원은 상기 매성박스(262)를 통해 전원국(210)으로 전달된다. 전원 컨트롭리(260)에서는 기본적

으로 보조 플라즈미(AP)를 생성할 수 있는 정도의 전원이 공급되고 있으며,전원국 (210) 및 보조 플라즈미 접지국(230) 시이의 간격이 아주 좁고 면적 또한 작기 때문 에 작은 파워의 전원으로도 용이하게 보조 플라즈마(AP)를 유지할 수가 있다.

다음 [표 2]는 플라즈마가 생성되는 면적 및 길이에 따라 보조 플라즈마(AP)를 유지하기 위한 방전유지 전력과 메인 플라즈마(MP)를 유지하기 위한 방전유지 전력을 정리한 것이다. 하기 조건은 모두 금로우 플라즈마를 생성하기 위한 조건들로서, 그 결과에 따르면 보조 플라즈마는 메인 플라즈마를 유지하기 위한 전력의 50% 이하의 전력으로도 충분히 유지할 수가 있었다.

#### ·81> 【丑 2】

돌라즈마 면적	10 cm²		20 cm²		60 cm²		130 cm²	
클라즈마 길이	100 mm		200 mm		600 mm		1300 mm	
돌라츠마 유형	보조	매인	모조	미인	보조	कोश	보조	매민
방전유지 전력	10 W	25 W	22 W	45 W	68 W	140 W	150 W	350 W
불라즈마 종류	g'ow	glow	welg	glow	glow	glow	glow	glow

- 플라즈마 생성 조건: 사용가스 = Ar / 플라즈마 높이 = 3 mm
- 여2> 유전체막(220)은 일루미나, 석영, 실리콘 또는 세라먹으로 구성되며, 유전체막(220)은 선원극(210)의 수변을 따라 형성된 설면체로서, 선원극(210)과 수변 설지극 불과의 식접적인 접촉을 차단한다. 여기서 유전체막(220)은 약 0.1-10mm의 두째로 형성된다.
- 63> 유전체막(220)은 충공의 원통형으로 성형 세작되어 원통형의 전원극(210)을 유전체막(220)에 삼인하거나, 유전체막(220)을 전원극(210)의 표면에 도포 또는 충착함으로써 일을 수가 있다. 이에 따라 충래의 판형 전원극과는 달리, 원통형의

유전체막(220)은 별도의 지지부재기 없이 유전체막(220)이 전원국(210)을 감싸는 간단한 구조로써, 전원국(210)을 완전하게 걸면할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 전원국(210)을 통해 강한 전기장을 걸더라도 절연파괴가 없어서 상대적으로 다랑의 반응가스를 공급하여 중분한 양의 플라즈마를 발생할 수 있다.

- 설가 볼체 (235)는 하나의 접지극으로서, 보조 플라즈마 (AP)를 생성하기 위해 전 원극 (210)에 인접하게 배치된 보조 플라즈마 접지극 (230) 및 전원극 (210)을 부분적으로 수용하면서 캐패시턴스를 형성하는 캐패시턴스 접지극 (232)를 포함한다. 또한, 접 지 몸체 (235)의 내부로는 가스 유입경로 (250)가 형성되며, 외부로부터 유입된 반응가 스는 가스 유입경로 (250)를 통과하여 보조 플라즈마 접지극 (220) 및 전원극 (210) 사 이로 고르게 분산된다.
- ·68》 이미 인급한 비와 같이, 보조 끌라즈마 접지국(230)은 작은 파워의 전원으로도 보조 끌라즈마(AP)를 생성할 수 있어야 하기 때문에, 전원극(210)에 약 0.1-20mm 정

도의 간격으로 기합게 배치된다. 또한, 보조 플라즈미 접지국(230)과 전원국(210)이 시로 나란하게 배치되어 있기 때문에, 보조 플라즈마(AP)기 메인 플리즈미(MP)로 전 이틸 때에도 전 구간에 걸친 대면적에서 신속하게 전이될 수가 있다.

- 하나 메인 플라즈마 접지극(240)는 전원극(210)의 하부에 위치하며, 전원극(210)으로부터 소청의 간격만큼 이격되어 배치된다. 메인 플라즈마 접지극(240)은 전원극(210)의 RF 전원에 대응하여 메인 플라즈마(Wain Plasse)(MP)를 생성하기 위한 것으로서, 전원극(210)에 인가되는 전원이 일정 파워 이상으로 증가하면 전원극(210) 및 메인플라즈마(접지극(240) 사이에 강한 전기장이 형성되고, 강한 전기장에 의해서 메인플라즈마(MP)가 생성된 수 있다.
- 도 7을 참조하면, 전원국(210) 및 메인 플라즈마 접지국(240) 사이에 메인 플라즈마(MP)가 형성되어 있다. 풍론, 메인 플라즈마(MP)와 함께 전원국(210) 및 보조 플라즈마(AP)가 형성되어 있다.
- 예안 플리즈미(MP)는 골로우 플라즈미로시, 피처리물이 전원국(210) 및 메인 플라즈미 접지국(240)을 통과하면서 넓은 면격 전체에 대해 세정 또는 산화막 항성 등의 플라즈마 가공처리를 거치게 된다. 또한, 보조 플라즈마(AP)는 함상 형성되어 있기 때문에, 메인 플라즈마(MP)로 쉽게 즐라즈마 상대를 전이할 수 있으며, 메인 플라즈마(MP)를 처음 생성하거나 지속적으로 유지하는 대에 있어서 안정적인 결정적인 도움을 준다.
- 560 마라서 플라즈마 가공을 하는 작업자는 원하는 시점에 매인 플라즈마를 생성 및 소밀함 수 있으며, 이리한 조절을 자유롭게 함으로써 정말한 플라즈마 가공이 대기 알 및 상은에서 가능하다는 것을 의미한다. 매인 플라즈마(MP)가 생성될 때 보조 품

리즈미(AP)의 플리즈마 상태를 쉽게 전이 받을 수 있기 때문에, 훨씬 안정되면서 전 력의 손실이 적은 플라즈마를 생성할 수기 있다.

- 도 8은 제2 실시예와 유사만 본 반명의 다른 실시예에 따른 끝라즈마 발생장치를 설명하기 위한 단면도이다.
- \*02> 도 8을 참조하면, 하니의 접지 몸체(235)기 피치리물의 이송방향으로 길게 연장되고, 집지 몸체(235) 내에 복수개의 원통 흩이 병렬로 형성된 후, 각 흩에 전원국(210) 및 유전체막(220)이 삽입된다. 그리고, 각 전원국(210)을 중심으로 보조 즐라즈마 집지국(230), 개패시턴스 접지국(232) 및 가스 유입경로(250)가 형상된다. 이는 대용당 플라즈마 처리를 위한 것으로서 넓은 면적에 대해 안정적인 플라즈마 가공처리가 가능해진다. 또한, 각각의 전원국에 유입되는 반응가스를 달리힘으로써, 각각의 전원국에서 수행되는 플라즈마 가공처리의 성격을 달리할 수도 있을 것이다.
- 또 9 및 도 10은 재2 실시예와 유사한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 플라즈 마 발생장치를 설명하기 위한 단면도이다.
- 도 8분 심조하면, 두 개의 접지 몹시(235)가 상하로 서로 대항하게 배치되며. 제2 실시예와 마진가지로, 각각의 접지 몹시(235)에는 진원국(210) 및 유진체막(220) 이 삽입되고, 전원국(210)용 중심으로 보조 즐리즈마 접지극(230), 캠페시턴스 접지 극(232) 및 가스 유입경로(250)가 영성된다.
- 여당기 2개의 즐리즈마 발생장치가 상하로 배치되기 때문에, 그 사이를 통과하는 피치리묧의 양면에 대해서 즐라즈마 가공치리를 할 수 있다. 물론, 이전에 언급한

비와 같이, 양면에 대한 플러즈마 처리과정을 달리함으로써 양면에 서로 다른 가공 처리를 수행할 수도 있다.

도 10을 점조하면, 도 8에 도시된 블라즈마 빈생장치가 상하로 서로 마주보면서 배치되어 있으며, 그 사이를 통과하는 피처리물의 양면에 대해 플라즈마 가공처리를 동시에 할 수가 있다.

# <97> 실시예 3

- 토 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 플라즈마 발생장치를 설명하기 위한 단면 도이다.
- 도 11을 참조하면, 제3 실시에에 따른 플라즈마 반생장치(300)는 전원국(310), 유신체막(220), 메인 플라즈마 접지국(240), 보조 플라즈마 접지국(230), 캐패시턴스 접지국(232), 가스 유입경로(250), 및 전원 긴트플러(260)를 포함한다. 보조 플라즈 마 접지국(230) 및 캐패시턴스 접지국(232)은 스테인리스 스텀 또는 알루마늄 합금으로 구성되며, 일체를 이루며 하나의 접지 상체(235)를 형성한다. 본 실시에에서 전원 국(310)을 제외한 다른 구성요소는 이건 실시에의 구성요소와 실질적으로 동안하며, 이건 실시에의 설망 및 도면을 참조할 수 있다.
- (30) 및 유전체막(220)의 대경보다 작게 항성되어 있으며, 전원극(310) 및 유전체막(220) 사이에 간격이 제공된다. 이러한 구조에 따르면, 작동 중에 진원극(310)이 연맹상 되어도 유진체막(220) 사이의 간격에 의해 유진체막(220)이 이 본 수용하여, 진원극(310)의 맹상에 의한 유진체막(220)의 파손을 방지할 수 있다.

- 도 12는 세3 실시예와 유사한 본 발명의 다른 실시예에 따른 플러즈마 발생장치를 설명하기 위한 단면도이다.
- 도 12를 참조하면, 원통형 진원극(310)의 표면에 길이 방량으로 평성된 홈(312)
   이 형성되며, 홈(312)에 의해서 제공되는 요설은 피처리불을 향하도록 배한되어 있다
   . 이러한 요실은 농일한 조건에서의 요철의 단부에 전하가 집중되게 함으로써 건가장의 형성을 촉진 강화시키게 된다.
- <103> 도 13은 세3 실시예외 유사한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 플라즈마 발생 장치를 실명하기 위한 단면도이다.
- 도 13을 참조하면, 보조 플라즈마 접지극(230) 및 유견제막(220) 사이에
   방전침(370) 및 방전침(370)과 전기적으로 연결된 이그나이터(375)를 포함한다. 방전 침(370)과 이그나이터(375)등 연결하는 도선은 소정의 간격을 두고 이격된 캠(372)을 포함한다.
- 이그나이터 (375)에 의해 방건점(370)에 순간적으로 고전암을 인가시켜서, 공정 점화를 해야 하는 초기에 이그나이터 (375)를 이용하여 빈응가스를 점화시킨 수가 있다. 이그나이터 (375)를 통해 점화를 하기 때문에, 진원 간투급리에 의해서 공급되는 고주파 전원에서 높은 개시전암을 부담할 필요가 없어서 소비전력 역시 낮춤 수 있다
- 또한, 방전심 (370)과 이그나이터 (375)는 갭 (372)에 의해 소청간격 이격되도록 연결되는데, 이는 전원극(310)과 보조 끝라즈마 전지극(330) 사이에 발생된 유도기전

력에 의하여, 병전침(370)으로부터 이그니이터(375)까지 유도기전류가 역비이어스되는 것을 방지하기 위한 것이다.

#### <107> 실시에 4

- < 05> 도 14는 본 발명의 제4 실시예에 따른 플라즈마 발생장치의 단면도이다.
- 도 14를 참조하면, 제4 실시에에 따른 플라즈마 발생장치는 전원국(210), 유전체막(220), 메인 플라즈마 접지국(240), 보조 플라즈마 접지국(230), 캐패시턴소 접지국(232), 기스 유입경로(250), 및 전원 컨트플러(260)를 포함하되, 전원국(210)의 양속으로 각각 보조 플라즈미 접지국(230) 및 가스 유입경로(250)기 배치되어 있는 것을 특징으로 한다. 또한, 보조 플라즈마 접지국(230) 및 개패시턴스 접지곡(232)은 스테인리스 스틱 또는 업무미늄 합금으로 구성되며, 임체를 이루며 하나의 접지 몸체(235)를 형성한다.
- (10) 방속의 보조 플라즈미 접지국(230)이 하나의 전원국(210)을 공유하고 있으며, 파워의 치우침 없이 플라즈마 발생장치를 사용할 수가 있다. 또한, 전후로 유입되는 기소의 호흡이 서로 반대이기 때문에, 독경 방향으로 처리를 해야 하는 피처디물에 대해서는 쉽게 대응할 수가 있다.
- 전원국 (210)은 원통명으로 형성되며, 스테인리스 소단 또는 알루미늄 합금 등의 금속으로 구성된다. 전원국 (210)는 전원 컨트플러 (260)의 전기적으로 연결되어 있으며, 전원 컨트플러 (260)에 의해서 진원국 (210)에는 RF 전원이 인가될 수 있다.

전원 컨트롭러(260)에서는 기본적으로 보조 플라즈미(AP)를 생성할 수 있는 정도의 컨원이 공급되고 있으며, 작은 피워의 컨원으로도 용이하게 보조 플라즈미(AP)를 유지할 수가 있다.

소비와 유선체막(220)은 승공의 원통형으로 성형 제작되어 원통형의 전원극(210)을 유 선체막(220)에 삽입하거나, 유전체막(220)을 전원극(210)의 표면에 도포 또는 승착함으로써 얻을 수가 있다. 이에 따라 총래의 판형 전원극과는 달리, 원통형의 유전제막(220)은 별도의 지지부재가 없이 유전제막(220)이 전원극(210)을 감싸는 간 단한 구조로써, 전원극(210)을 완전하게 철연할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 전 원극(210)을 통해 강한 전기장을 걸다라도 철연파괴가 없어서 상대적으로 다령의 반 응기스를 공급하여 충분한 양의 플리즈미를 발생할 수 있다.

[전경의 표파]

이상에서 설명한 본 발명에 따르면, 플라즈마 발생장치는 대기와 하에서 지은 플리즈미를 생성할 수 있으며, 보조 플리즈마를 이용함으로써 안정된 플리즈미를 세 공할 수 있다. 독히, 시료이송 혹은 외부가스의 유입 등으로 플리즈미 방전유지기 균일하지 못하고 봉안정한 고주퍼 전원을 사용하는 경우에도 보조 플라즈미가 안정적인 플라즈마 소스로서 기능을 하기 때문에 시료이송 및 인위적이지 않은 외부가스의 유입에서도 균일하면서 대면적에 직용될 수 있는 인정한 금로우 즐라즈마를 생성할 수가 있다.

또한, 보조 플라즈마품 사용함으로써 매인 플라즈마의 생성과 소면을 작업자의 의도에 따라 신속하게 전환할 수 있으며, 이로씨 정밀한 플라즈마 가공처리를 할 수 가 있다.

- 또한, 본 발명에 따른 플라즈마 발생강치는 대기압의 열린 공간에서 설치 조건
   의 제약을 적게 받기 때문에, 실시간의 연속공정을 통해서 플러즈마 세경 및 기타 가공치리를 신속하게 수행할 수 있다.
- 이가 한편, 목수개의 전원국 및 보조 플라즈마 접지극을 형성할 수 있기 때문에, 플라즈마 발생성치의 용량을 용이하게 중대시킬 수 있으며, 좌우 너비에 대해서도 쪽의 소설이 아주 자유롭다.
- 또한. 유전체막의 내경을 전원극의 외경보다 크게 하여. 전원극의 염맹창을 안 전하게 수용한 수 있으며. 전원극의 둘레부에 요절을 형성함으로써. 동일한 조건하에 서 건기강의 명성을 촉진 강화할 수 있다. 또한, 보조 플라즈마 접지극에서의 초기점 화를 위해 진원극과 접지극 사이에 방진침을 배치하고, 이에 이그나이터를 연결함으 로써, 소기 점화시에 소비되는 진력을 현저하게 낮춘 수 있다.
- 이렇듯, 대기압 지온 플라즈마는 금속, 비금속 성분에 관계없이, 예를 들면 반도체 웨이퍼, LCD glass, 리드프레임, PCB, 금속 sheet, 도망핀, 섭유, 실리콘, 고무, 폴리머 등의 세정, 애싱, 애싱, 증착 및 기타기공에 큰 공헌을 할 수 있다.
- (12) 또한, 플라즈마의 활성을 이용하면 시료의 유기물 성산을 실시간(in-line)으로 처리할 수 있으며, 플라즈미의 저온특성으로 피치라졌의 열 변형을 일으키지 않으면 서 세종의 중절을 높이는 친환경적인 공정을 도입할 수 있다.
- 이21> 나아가 대기업 저온 플라즈미의 기술은 항후 반도체 및 PCB 산업발전문 아니라 플라스틱 및 유리제품의 표면처리기술, 의료 기기 및 식료품 등의 실균, 소득기술 등 에 적용할 수 있을 것으로 전망된다.

성술한 비와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술분야의 숙련된 당업자라면 하기의 청구범위에 기재된 본 발명의 시상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

# 【특허청구범위】

# [청구형 1]

피처리물을 풀리즈마로 기공하기 위한 풀리즈마 발생장치에 있어서,

- 싱기 피처리물로부터 소정의 간격만큼 이격된 기둥 형상의 전원극;
- 상기 전원국의 둘래를 덮는 유전체막:
- 성기 전원극의 측면에 인접하게 배치되는 보조 플라즈마 접지극:
- 상기 전원국 및 상기 보조 플라즈마 검지국 사이로 빈응가스를 제공하기 위한 가스 유입부: 및
  - 상기 전원국으로 인가되는 RF 전원을 제어하는 전원 컨트롤러:를 구비하며,
- 상기 플리즈비 발생장치가 작동하는 동안, 상기 전원 컨트플러는 상기 전원국 및 상기 보조 플리즈비 접지국 사이에 보조 플리즈미를 유지하고, 상기 RF 전원을 중 강하여 상기 전원국 및 상기 피치리를 사이의 메인 플리즈마 생성을 제어하는 것을 특징으로 하는 플리즈미 발생장치.

#### [정구형 2]

계1항에 있어시.

성기 진원국에 대응하여 성기 피처리함에 접하는 메인 플라즈마 접지국을 더 포 힘하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 법생정치.

#### [청구항 3]

계2항에 있어서.

상기 메인 플러즈마 접자국은 접지된 상태를 유지하면서 상기 피치리율을 이송 할 수 있는 컨베이어 장치인 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

# (청구형 4)

제1항에 있어서.

성기 전원국 및 성기 유진체막을 부분적으로 수용하는 캐패시턴스 접지국을 더 포함하는 것을 특성으로 하는 플라즈마 발생장치.

#### [청구항 5]

제4형에 있어서,

상기 개폐시턴스 접지국 및 상기 보조 플라즈마 접지극은 일체로 형성되어 하나 의 접지 품체를 세공하고, 상기 기소 유입부는 상기 접지 품체의 내부에 형성된 기소 유입경로인 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

# [정구형 6]

제5항에 있어서.

성가 유진체막의 일부는 성기 접지 품체의 하부로부터 노출되며, 성기 노출된 성기 유진체막에 인접하게 성기 보조 플라즈마 접지극이 제공되고,

상기 기스 유업정모는 외부로부터 상기 반응기스를 유입하는 제1 유업로, 상기 세1 유입로의 연통되며 상기 전원극과 나란하게 형성되는 제2 유업로, 및 상기 유전 제막으로 답한 상기 전원극으로 상기 반응가스를 공급하기 위해 상기 세2 유업로의

내부 벽면에 형성된 복수개의 오리피스를 포함하는 것을 특징으로 하는 플리즈마 발생장치.

# [정구형 7]

제6항에 있어서,

상기 가스 유입부는 상기 보조 플라즈마 접지국 및 상기 유전체막 사이에 제공 되는 유입 캠비를 더 포함하며, 상기 오리피스는 상기 제2 유입로 및 상기 유입 캠비 를 인결하는 것을 특정으로 하는 플라즈마 발생장치.

# [정구형 B]

제1항에 있어시.

상기 유전제막은 중공병으로 명성되며, 상기 유전제막의 내경은 상기 전원국의 외경보다 큰 것을 특성으로 하는 품라즈마 발생정치.

#### [청구상 9]

제1항에 있어서.

상기 전원국의 표면에는 용이 형성되며, 상기 용은 상기 피치리물을 향하는 것 을 목징으로 하는 품리즈비 발생장치.

# [청구형 10]

제1항에 있어서.

상기 보조 끌라즈마 집지국과 상가 유전세막의 시이 또는 상기 메인 플라즈마 접지국과 싱기 유진세막 사이에 위치하는 병진침 및 상기 병진침과 전기적으로 연결 된 이그나이터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 병생장치.

# [청구항 11]

제10항에 있어서,

상기 방전심과 상기 이그나이터를 연결하는 도선은 소정의 간격을 두고 이격된 갭을 포함하는 것을 특징으로 하는 끝라즈마 발생장차.

# [청구형 12]

제1항에 있어서,

상기 피치리윤의 이송 정로에 수직하게 복수개의 상기 진원국 및 상기 유전체막이 병밀로 배치되며, 각각의 상기 유전체막에 인접하게 상기 보조 플라즈마 접지국이 제공되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

# [청구항 13]

제1형에 있어서,

상기 피치리장의 이송 경로의 상히로 복수개의 상기 전원국 및 상기 유전체막이 병털로 배치되며, 각각의 상기 유전체막에 인접하게 상기 보조 플라즈미 접지국이 세 공되는 것을 복入으로 하는 플라즈마 발생장치.

# [청구항 14]

세1항에 있어서.

상기 진원국은 원기통형 또는 다각기통형으로 형성된 것을 특성으로 하는 곱리 소마 발생장치. 

#### [청구항 15]

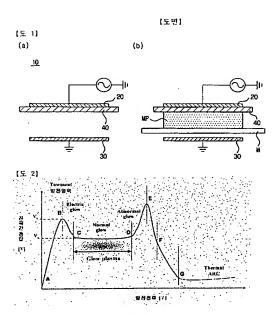
제1항에 있어서.

상기 전원국 및 상기 유전체막은 부분적으로 곡선인 표면을 갖는 것을 특징으로 하는 끝라즈마 발생장치.

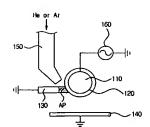
# (청구항 16)

제1항에 있어서.

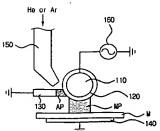
상기 보조 플라즈마 접지국 및 상기 가스 유입부는 상기 전원국 및 상기 유전제 막의 양속에 각각 제공되는 것을 특징으로 하는 플라즈미 발생장치.



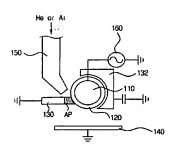




# [도 4]



(도 5) <u>101</u>



43-38



